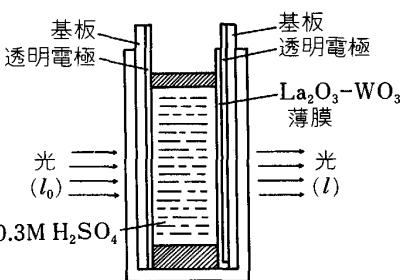


## 談話室

## 鉄冶金学からエレクトロニクス材料の物理化学へ

後藤和弘\*

図1 ITO | H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> | WO<sub>3</sub>-La<sub>2</sub>O<sub>3</sub> | ITO 表示セルの構造断面図

大学の研究室から少し距離をおいて鉄鋼界をみていると最近は我が国の鉄鋼会社はすべて合理化が完了したいへん志氣の高い活発な産業分野として発展しつつあるようでもことに喜ばしいかぎりである。筆者は1958年に東北大学の的場研究室を卒業以来約30年にわたって鉄冶金学を研究してきた。しかしここ4,5年前より一方では鉄冶金学を続行しつつまた一方ではエレクトロニクス材料の物理化学の研究を始めた。今回は自分の所の研究の概要を紹介しあわせてエレクトロニクス材料の研究会を二つほどお世話しているのでその活動の概要を紹介させていただく。

財団法人金属系材料研究開発センター（専務理事島田仁）の中の Electronic Materials 調査研究会であり、もうひとつは日本金属学会グループ研究「エレクトロニクス材料の物理化学研究会」である。

このようにエレクトロニクス材料の研究へ広がることが良いか否か御批判をいただきたく以下に報告するしいである。

(1) WO<sub>3</sub> 薄膜を用いたディスプレイ素子の研究

WO<sub>3</sub>膜やMoO<sub>3</sub>膜に電解によりH<sup>+</sup>イオンやLi<sup>+</sup>イオンを入れると青色に発色し逆にとり出すと消色する現象は1973年にDEB<sup>1)</sup>によって発見され Electrochromic cell として応用が期待されている。ディスプレイ素子として市場に出すためには応答時間を短くし長寿命にしなければならない。私共の研究室ではWO<sub>3</sub>にもうひとつの金属酸化物を添加した場合の光吸収スペクトルの変化を明らかにする目的でその手はじめとしてLa<sub>2</sub>O<sub>3</sub>を添加してみた。

図1は発色消色特性を測定するためのセルの断面図である。図中ITOと示したもののはIn<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-SnO<sub>2</sub>でできた透明電極である。したがつてこのセルはすべて透明でH<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>溶液に直流を通じH<sup>+</sup>イオンがWO<sub>3</sub>膜中に入れば青色に発色し、反対方向に直流を通じると消色する。発色の程度はきまつた波長の光を透過させその吸収量から定量的に測定することができる。図2は光の吸収率と時間の関係を示している。この研究目的は発色消色の律速段階を電気化学的に明らかにすることもそのひとつである。

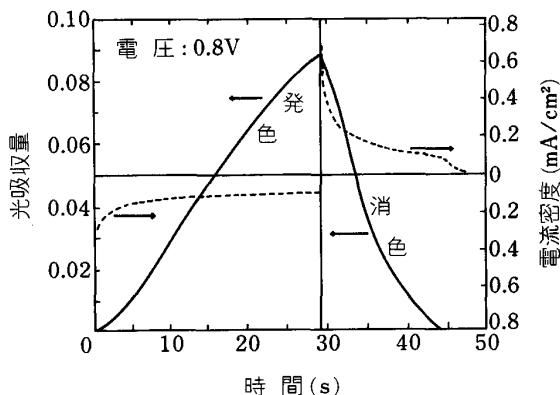
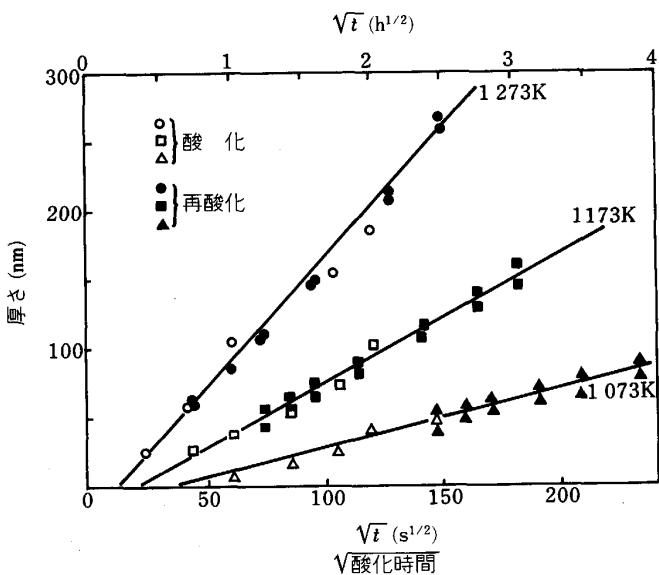
(2) Siウェハーの高温酸化速度とSiO<sub>2</sub>中の拡散現象

図2 点線のような直流を流した場合の発色と消色図

図3 あらかじめ 500 Å の SiO<sub>2</sub> 膜をつけた Si ウェハーの酸化速度図

Siを用いたIC技術の高密度化にともなつてSiO<sub>2</sub>誘電体膜を非常に薄くしかも均一な緻密さでつくるなければならない。そこで私共はSiO<sub>2</sub>膜を熱酸化、CVDあるいは高周波スパッタリングやスピノングラス法でつくりその膜の評価をその後の酸化速度から評価すること

\* 東京工業大学工学部 教授 Ph. D. 工博

にした。図3は $\text{SiO}_2$ の薄膜と時間の平方根の関係を示している。図中で再酸化として示してあるのは $\text{Si}$ ウェーハーの上にあらかじめ $500\text{ \AA}$ の $\text{SiO}_2$ を熱酸化でつくつておいてから酸化実験を行つたものである。

図3の直線関係は $\text{Si}$ の酸化は $\text{SiO}_2$ 中の $\text{O}_2$ ,  $\text{CO}_2$ や $\text{H}_2\text{O}$ などの酸化性のガス種の拡散によつて律速することを意味している。目下前記のようないろいろな方法で $\text{SiO}_2$ 膜をあらかじめつくつておきその後の酸化速度からはじめにつくつた $\text{SiO}_2$ 膜の緻密度を評価しつつある。

また酸化速度を任意にコントロールするために温度を変化させるだけでなく種々のガス種を用いたり、 $\text{SiO}_2$ 膜の内外の電場をかける実験も計画中である。

### (3) $\text{Li}_2\text{O}-\text{B}_2\text{O}_3$ , $\text{Li}_2\text{O}-\text{SiO}_2$ , $\text{Li}_2\text{O}-\text{P}_2\text{O}_5$ 二元系薄膜の PVDによる作成の物理化学的研究

$\text{Li}_2\text{O}-\text{B}_2\text{O}_3$ をTaポートに入れ真空中で加熱すると酸化物が蒸発し上方に固定した基板の上に薄膜が成長する。

1ミクロン程度に成長した酸化物の薄膜をイオンマイクロアナライザーで深さ方向の分析をする。その結果蒸発と蒸着現象はかなり複雑で今後もつと精細な研究をしなければならないことがわかつた。例えは原因は不明ながら基板温度が上がるほど膜中の $\text{Li}_2\text{O}$ の含有量が減少する。また蒸発源の組成を変化させても膜の組成が変化しないこともわかつた。また膜の組成は蒸発源の温度に関係が無いことがわかつた。

このような観察結果は単に蒸発係数が1.0より小さいということだけでは説明がつかない。エレクトロニクス材料として酸化物薄膜を PVDやCVDで工業的につくっているがその微細機構は解明されていないことがよくわかつた。

### (4)カーボンコンポジットやスーパーアロイの耐酸化性コーティング

カーボンコンポジットは $2000^\circ\text{C}$ にしても強度があり劣化しない。ロケットやスペースシャトルの高温部に使用されているがその致命的欠陥は酸化されやすいことである。そこでCrやAlをまずコーティングして次にそれを酸化して $\text{Cr}_2\text{O}_3$ や $\text{Al}_2\text{O}_3$ の緻密な膜をつくり使用することが考えられる。この研究の目的はコーティング条件と耐酸化性の良否の関係を明らかにすることである。また酸化膜の中の拡散のメカニズムを明らかにしたい。図4はカーボンコンポジットの酸化重量減の測定結果である。四角印のCrをコーティングしたもののはほとんど酸化していないことがわかつた。コーティング方法はパックセメンテーション法でパック剤としてはCr粉末,  $\text{NH}_4\text{Cl}$ 粉末,  $\text{Al}_2\text{O}_3$ 粉末を混ぜ合わせたものを用いている。

また同様の研究をジェットエンジンのタービンブレードに用いられているスーパーアロイについても行つてい

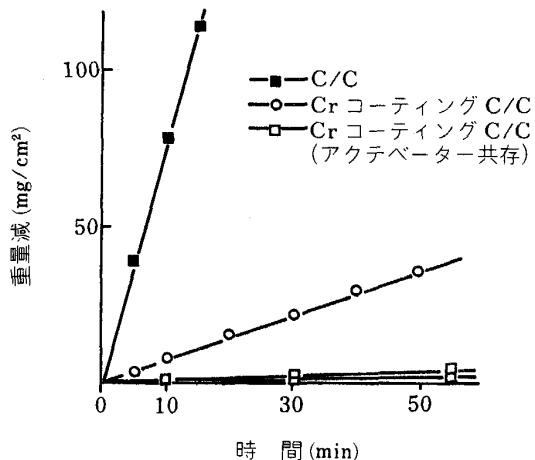


図4 C/Cコンポジットの $900^\circ\text{C}$ 空気酸化による重量損失

る。

研究に用いた合金は実用合金でNi基のMAR-M247とHastelloyおよびCo基のX-40とHA188である。このコーティングの研究はエレクトロニクス材料ではないが酸化物の膜というものが深く関係しているのでここに記した。

以上四つほど新しい材料の物理化学的研究を紹介したが私共が昔からしていた鉄冶金学の研究に比較してみると、実験がオングストロームやミクロンの単位の小さな物質を研究しなければならないので実験が非常に困難である。鉄冶金の研究から新しい材料の研究へ展開してみると困難が多く研究のレベルもなかなか上がらないが今後忍耐強く上記の方向の研究をつづけてゆくつもりである。

### (5)EM調査研究会

鉄鋼界や金属学界でエレクトロニクス材料の研究はどうに進められているのであろうか？横の情報交換はできているのであろうか？こんな疑問を持つていた矢先昭和61年春に財團法人金属系材料研究開発センターの専務理事の島田仁氏より情報交換と研究開発のシーズをみつけられるような会をつくつてみませんかと言うありがたい話をいただいた。最初の一年間はEMサロンと称して各会社のエレクトロニクスマテリアルの研究や製造の情報の交換を気楽に行うこととした。世話人会をつくり鉄鋼各社より久保寺治朗氏、南雲道彦氏、野村博氏、川勝久三氏それに日立中研の北田正弘氏、日本電気基礎研の五十嵐等氏その他古河電工の黒柳卓氏などに世話人をおねがいしこれらの方々の御見識にしたがつた運営をすることになった。EMサロンの第1回会合は昭和61年9月12日(金)に開催し40社くらいのサロンメンバー会社の代表があつまつた。EMサロンは3回くらい開催しセラミック系超電導体に関する特別講演やIC技術の最先端の話を加えつつメンバー各社全員の

電子材料に対する取組み方についての素直な情報の交換を行つた。勉強会をかねた世話人会も数回開きアンケートや各方面の意見を聞き第2年目はEM調査研究会として活動を強化すべく次のような三つのグループをつくり会合回数を増やし活発な活動をつづけている。

(a) 金属酸化物超電導グループ(リーダー、川鉄、野村博、副リーダー、古河電工、黒柳卓)

(b) オプトエレクトロニクス材料グループ(リーダー、日立中研、北田正弘)

(c) PVD技術グループ(リーダー、日本電気基礎研、五十嵐等)

活動は3年間のみとして各グループの調査研究の成果は中間報告書、最終報告書としてとりまとめる。また各グループは大型プロジェクトとしてとり上げ共同開発をすべきようなテーマをおのの二つづくくらい提案することも目標としている。上記三つのグループでの我が国の鉄鋼会社がそれぞれ熱心に研究発表をしたり本気で調査を分担してくれている様子をみると全く心強い感を深くする。また全体会議も年2回程度行い横の連絡をすすめている。

#### (6) 日本国金属学会グループ研究「エレクトロニクス材料の物理化学研究会」

この研究会は昭和60年2月より発足したものであまり目的を狭くしないで全国の大学の金属工学科の先生方や企業の研究所の研究者の中でエレクトロニクス材料に多少でも御関心のある方々の間の連絡を少し良くしようとする目的で組織してみた。世話人には阪大の幸塚善作先生、東工大の齋藤安俊先生、日立中研の岩田誠一氏と筆者の4人で幹事長は千葉工大の雀部実先生で会員数約100名で発足した。また監査役として京大の一瀬英爾先生におねがいした。研究会は下記のように6回開催し一応3年間の活動期間を終了した。

第一回研究会 S60年3月15日於東京大学(世話人、後藤和弘)

第二回研究会 S60年11月6日於東京大学(世話人、後藤和弘)

第三回研究会 S61年3月18日於東北大学(世話人、井口泰孝)

第四回研究会 S61年11月10日於大阪大学(世話人、幸塚善作)

第五回研究会 S62年3月11日於名古屋大学(世話人、沖猛雄)

第六回研究会 S62年12月1日於千葉工業大学(世話人、雀部実)

研究会は午後数時間とその後に毎回パーティーを開き親睦を図つた。研究会の内容は例えば下記のような特別講演を含んだ会員の自由な研究発表の場とした。

○川鉄江見俊彦、梶谷暢男「先端技術分野をめざして鉄鋼業での磁性材料の開発」(第一回研究会)

○神鋼成田貴一「鉄鋼会社でとり上げるエレクトロニクス材料」(第二回研究会)

○早大大泊巖「シリサイド/シリコン界面の原子分布の直接観察」(第二回研究会)

○松下電子広島義光「固体撮像素子用シリコン基板」(第二回研究会)

○東北大学渡辺真「エレクトロニクス材料の超精密加工」(第三回研究会)

○京大名譽森山幹一郎「Nb-Ti超電導材料の製造について」(第四回研究会)

○名大赤崎勇「半導体エレクトロニクスと物理化学」(第五回研究会)

○豊橋技大野口精一郎「超電導材料の実用化の課題」(第六回研究会)

以上は特別講演の一部であり他にも数件あるがこれらを見ていただくとこの研究会はどのような内容の情報交換ができたかおわかりいただけると思う。

以上本稿においてはエレクトロニクス材料に関する自分の研究内容をまず紹介しつぎにこの方面の情報交換としての研究会の紹介をした。

一読されました日本鉄鋼協会の会員の皆様からこのような研究や情報交換の組織について御意見や叱正をいただければ幸いります。